This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-183432

(43)Date of publication of application: 21.07.1995

(51)Int.CI.

H01L 23/36

(21)Application number : 05-326675

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing:

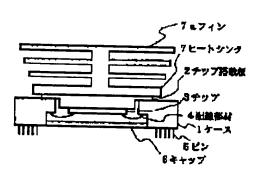
24.12.1993

(72)Inventor: HOJO SAKAE

(54) SEMICONDUCTOR PACKAGE PROVIDED WITH HEAT SINK

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the cooling efficiency of a package at the time of air— cooling, by making the sizes of many plate fins arranged horizontally on the side surface of a strut be smaller in the lower part. CONSTITUTION: An aluminum heat sink 7 is bonded to the upper surface of a chip mounting board 2 by using heat sink fixing material. As to the heat sink 7, a strut is stood in the central part, and many plate type fins 7a are fixed horizontally to the periphery of the strut. The sizes of the plate fins 7a are smaller in the lower part. Hence, as to the air sent from a fan, the quantity of escaping air toward above the heat sink 7 is decreased, and on the contrary, the quantity of flowing air through the fin gaps of the heat sink 7 is increased. As the result, the practical air flow velocity in the fin gaps becomes large as compared with the conventional. heat sink 7 whose fin size is equal, so that the heat dissipation efficiency is increased.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

12.08.1994

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

19.11.1996

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-183432

(43)公開日 平成7年(1995) 7月21日

(51) Int.Cl.*

識別配号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01L 23/36

H01L 23/36

Z

審査請求 有 請求項の数1 OL (全 4 頁)

(21)出願番号

(22)出顧日

特願平5-326675

平成5年(1993)12月24日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 北城 栄

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(74)代理人 弁理士 京本 直樹 (5)、2名)

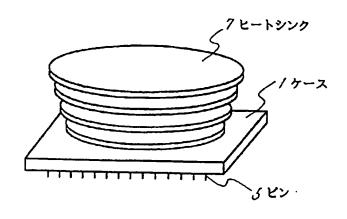
(54)【発明の名称】 ヒートシンク付半導体パッケージ

(57)【要約】

【目的】 本発明は、空冷時のパッケージの冷却効率を高くするようなヒートシンク付半導体パッケージに関するものである。

【構成】ヒートシンク付半導体パッケージのヒートシンクの構造について、ヒートシンクの中央に支柱が立っており、その周辺にプレートフィンが水平に複数個取り付けられており、プレートフィンの大きさは下方に行くに従って小さくなっている構造のヒートシンクから成るヒートシンク付半導体パッケージである。

【効果】本発明によるヒートシンク付半導体パッケージでは、ヒートシンクの構造が上方のフィンよりも下方のフィンのほうが小さいため、外部ファンによる強制空冷を行った場合に、ヒートシンクの側面からきた空気が上方に逃げずにフィン隙間を通過するするためフィン隙間での流速が大きく冷却効率を高められる。



1

【特許顧求の范囲】

【嗣求項1】 ケースとヒートシンクとを有するヒートシ ンク付半導体パッケージであって、チップを収納するケ ースと、前記ケースとともに前記チップを収納する空間 を形成するチップ搭頭板及びキャップと、前記チップ搭 競板の中央の垂直の支柱の回りに下方に行くに従ってフ インの大きさが小さくなってゆく複数のフィンを有する ヒートシンクを備えたことを特徴とするヒートシンク付 半導体パッケージ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はICチップやLSIチッ プなどのチップを搭強するヒートシンク付半導体パッケ ージに関するものである。

[0002].

『従来の技術』最近の高度な半導体案子は、ゲート当り のスピード、電力積が逐次減少していると共に、微細加 工技術の発達により、ゲート当りの占有面積も次第に減 少している。このため、半導体チップは高速化ならびに 高集積化される傾向にある。一方、この半導体チップを 20 保護し信頼性を向上させるパッケージも、半導体チップ のボンディング技術の導入などにより高度な実装技術が 必要な領域へと発展してきている。これに伴い、近年の コンピュータ装置などにおいては、装置の処理性能や信 頼性の向上などのためにLSI化された半導体案子や高 密度で且つ小型化されたLSIチップ搭载用の各種半導 体パッケージが次第に取り入れられるようになってき た。

【0003】ところで、このように素子の高集稅化の度 合が大きくなると、半導体チップの消費電力も増大する 30 ことになる。そのため、消骨電力の大きなLSIチップ はプラスチックに比べ熱伝導率の大きいセラミックなど のパッケージに搭載し、さらにボードのみによる放熟で は当然LSIチップの冷却に対して限界がある。

【0004】そこで、前述の高速でかつ高集積化された LSIチップを搭載する従来の半導体パッケージにおい ては、LSIチップからの放熟に対し冷却の観点から、 放熟効率の高いアルミニウムや銅の材料からなるヒート シンクを、半導体パッケージの上面に、熱伝導性の優れ にしている。

【0005】図3は従来のヒートシンク付半導体バッケ ージの一例の斜視図である。図において、1はケース、 5はピン、7はヒートシンクである。

【0006】図4は従来のヒートシンク付半導体パッケ ージの一例の断面図である。図において、1はケース で、その上には熱伝導性の良い材料でチップ搭載板2が 接着されている。さらに、チップ搭载板2の下面にはチ ップ問着剤を田いてチップ?が接動されている。チップ

れている。ケース1の下側には複数個のピン5が付けら れている。ケース1の下面にはチップ3を収うようにキ セップ6が接着されており、中の気密を保っている。チ ップ搭載板2の上面には、ヒートシンク?がヒートシン ク固狩剤によって接狩されている。ヒートシンクでは、 中央に垂直に支柱が立っており、その周辺にプレート型 のフィンが水平に多数並んだ檘造をとる。現在、このよ うな椴造のヒートシンク付半導体パッケージが製作され ており、自然空冷または装置内部に取り付けられた空冷 10 ファンにより冷却される。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の ような椴造のヒートシンク付半導体パッケージでは、ヒ - トシンクの放熟効率があまりよくなく、十分な冷却効 果が得られないという欠点を有していた。これにより、 チップそのものの温度上昇によりデバイスの効作速度が 低下するなどの問題が生ずる。

【0008】本発明の目的は、発熱量の大きな高線稅化 LSIチップを搭載しても放熟効果が十分であるような 信領性の高いヒートシンク付半導体パッケージを提供す ることにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明のヒートシンク付 半導体パッケージにおいては、ケースと、ヒートシンク こを有するヒートシンク付半導体パッケージであって、 ケースは、チップを収納するものであり、チップ収納空 間となる穴は、チップ搭飲板とキャップとで施蓋され、 チップは、チップ搭載板の下面またはケースの上面に接 着固定されたものであり、ヒートシンクはチップ搭載板 上に固定されたものであり、ヒートシンクは中央に垂直 に立っている支柱とその側面に並べられて水平状態にな っている多数のフィンからなり、フィンの大きさは下方 に行くに従って小さくなっている構造を特徴とする。

[0010]

【作用】超LSIのように索子の高袋和化の度合が大き くなると、半導体チップの消景電力が増大し、そのた め、消受電力の大きなLSIチップはLSIチップから の放熱に対する冷却の観点から、放熱効率の高いアルミ ニウムや銅の材料からなるヒートシンクを、LSIチッ た半田や接着剤により一体的に固着させ放然させるよう 40 7の固着面と対向する反対側の表面に、熱伝導性の優れ た半田や接着剤により一体的に固着させ放熟させるよう にしている。ヒートシンクの形状は様々であり、プレー トフィン型、フィン水平型、ピンフィン型などのものが 用いられる。

> 【0011】本発明のヒートシンク付半導体パッケージ では、ヒートシンクの餠造が中央に支柱が立っており、 その側面にプレート状のフィンが水平に多数並んでお り、フィンの大きさは下方に行くに従って小さくなって 1.44構造をとる。従って、ファンから送られてきた空気

ヒートシンクのフィン隙間を通過する空気量は増加する。このため、フィン隙間での実質的な空気流達は従来のフィンの大きさがすべて等しいヒートシンクに比べて大きくなり、そのため放熱効率は大きくなる。

[0012]

【 実施例】次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。

【0013】図1は、本発明のヒートシンク付半導体パッケージの一例を示す針視図である。図において、1はケース、5はピン、7はヒートシンクを示したものであ 10る。

【0014】図2は本発明のヒートシンク付半導体パッ ケージの一例の断面図である。図において、1は平板状 で中央に穴が空いているアルミナのケースで、その上に は、ケース1の中央の穴にフィットするチップ搭徴板2 が接着されている。更に、その下にはチップ固発剤を用 いてチップ3が搭聞されている。5は前記チップ3をボ ードに接続するための複数個のピンで、このピン5は前 記ケース1の下面周縁部に立設されている。ケース1の 中央の穴の周辺部にはピン5とチップ3とを接続する接 20 続パッドが設けられており、この接続パッドと前記ピン 5とはケース1の表面あるいは内層を通じて電気的に接 続されている。チップ3の端子部はワイヤなどの配線部 材4で、ピン5に接続された接続パッドに接続されてい る。ケース1の下面は、チップ3を覆うように低融点ガ ラス等の接着剤によりキャップ6が接着されており、中 の気密を保っている。チップ搭載板2の上面には、アル ミニウムのヒートシンクフがヒートシンク固着剤によっ て接着されている。ヒートシンク7は、中央に支柱が立 っており、その周辺にはプレート状のフィン7 a が水平 30 に多数取り付けられている構造をしている。

【0015】本発明による、プレートフィンの寸法が下方に行くに従って小さくなるような構造のヒートシンクを搭成したパッケージと、従来の、プレートフィンの寸法がすべて等しい構造のヒートシンクを搭成したパッケージの熱抵抗を実験で比較した。本発明のパッケージでは、外部ファンによる強制空冷の空気の流速が1m/s

のとき熱抵抗は2.0℃/Wであった。これに対して従来のパッケージでは、外部ファンによる空気流速が1m/sのとき熱抵抗は2.8℃/Wであった。以上より、プレートフィンの寸法がすべて等しい報道のヒートシンクを搭徴したパッケージよりも、プレートフィンの寸法が下方に行くに従って小さい報道のヒートシンクを搭録したパッケージの方が熱抵抗が小さくなることがわかった。

【0016】なお、上記寅施例においては、ヒートシンク材料としてはアルミニウムの場合の例を説明してきたが、これに限らず熱伝導率の良い材料ならば本発明の効果を十分に満足できることは明らかである。

[0017]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 通電した時の発熱によるチップ及びセラミックパッケー ジの温度上昇を抑えることが可能となるため、高速助作 で高信頼性の半導体パッケージを提供することが可能と いう効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を示すヒートシンク付半導体 パッケージの斜視図。

【図2】本発明の一実施例を示すヒートシンク付半導体 パッケージの断面図。

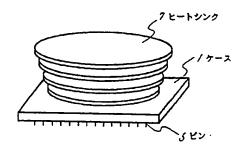
【図3】従来のヒートシンク付半導体パッケージの一例 の斜視図。

【図4】 従来のヒートシンク付半導体パッケージの一例の断面図。

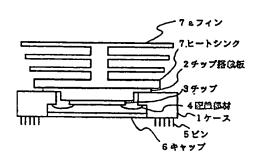
【符号の説明】

- 1 ケース
- 2 チップ搭競板
 - 3 チップ
- 4 配線部材
- 5 ピン
- 6 キャップ
- 7 ヒートシンク
- 7a フィン

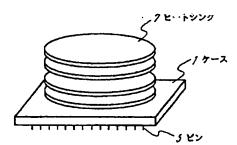
【図1】



[图2]



【図3】



【图4】

